

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8S / 2200 シリーズ

パルスの High および Low 幅測定

要旨

High および Low 期間パルス幅を測定し、結果を RAM 格納します。

動作確認デバイス

H8S / 2215

目次

1. 仕様	2
2. 使用機能説明.....	2
3. 動作説明	3
4. ソフトウェア説明.....	4
5. PAD	5

1. 仕様

- (1) 図 1 に示すように、パルス High 幅および Low 幅の時間を測定し、結果を RAM に設定します。
- (2) 16MHz で動作時、パルスの High 幅および Low 幅は、2.4μs から 4.09ms まで 62.5ns 単位で測定可能です。

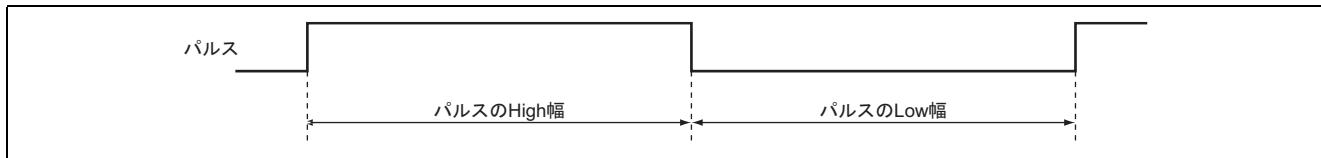


図 1 パルス幅測定タイミング

2. 使用機能説明

- (1) 本タスク例では、TPU0 を使用してパルスの High および Low 幅を測定します。
 - (a) 図 2 に TPU0 のブロック図を示します。本タスクでは、以下の機能を使用します。
 - パルスの立ち上がりおよび立ち下がりエッジの検出を行い、そのときのタイマ値を内部レジスタに設定する機能。(インプットキャプチャ)
 - インプットキャプチャ発生時タイマカウンタをクリアする機能。
 - パルスの立ち上がりおよび立ち下がりエッジ検出時、割り込み処理を起動する機能。

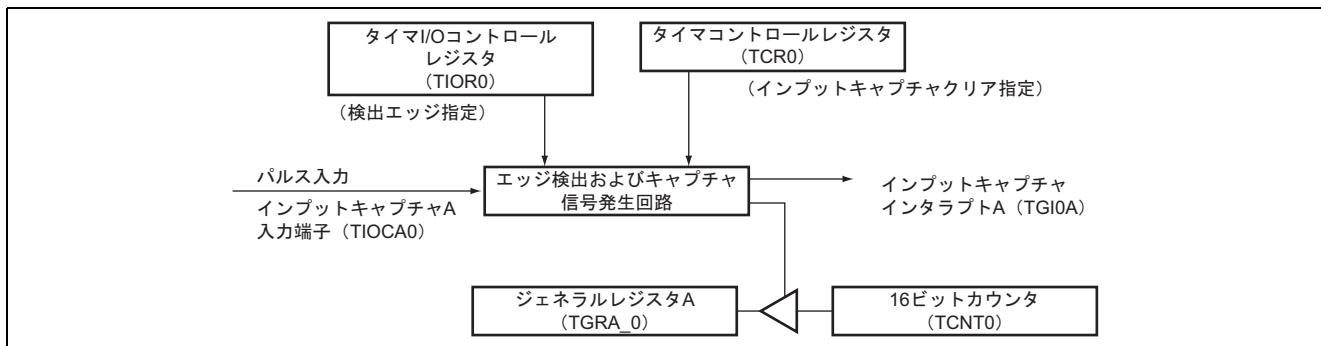


図 2 パルスの High および Low 幅測定ブロック図

- (2) 表 1 に本タスク例の機能割り付けを示します。表 1 に示すように H8S / 2215 の機能を割り付け、パルスの High および Low 幅を測定します。

表 1 H8S / 2215 機能割り付け

H8S / 2215 機能	機能
TCR0	カウンタクリア要因を選択する
TIOR0	インプットキャプチャ信号の入力エッジを選択する
TIOCA0	測定するパルスを入力する
TGRA_0	パルスの立ち上がりおよび立ち下がり時のカウンタ値を検出する
TGI0A	パルスの立ち上がりおよび立ち下がりにより、パルスの High および Low 幅測定を起動する

3. 動作説明

図 3 に動作原理を示します。図 3 に示すように H8S / 2215 のハードウェア処理およびソフトウェアの処理によりパルスの High および Low 幅を測定します。

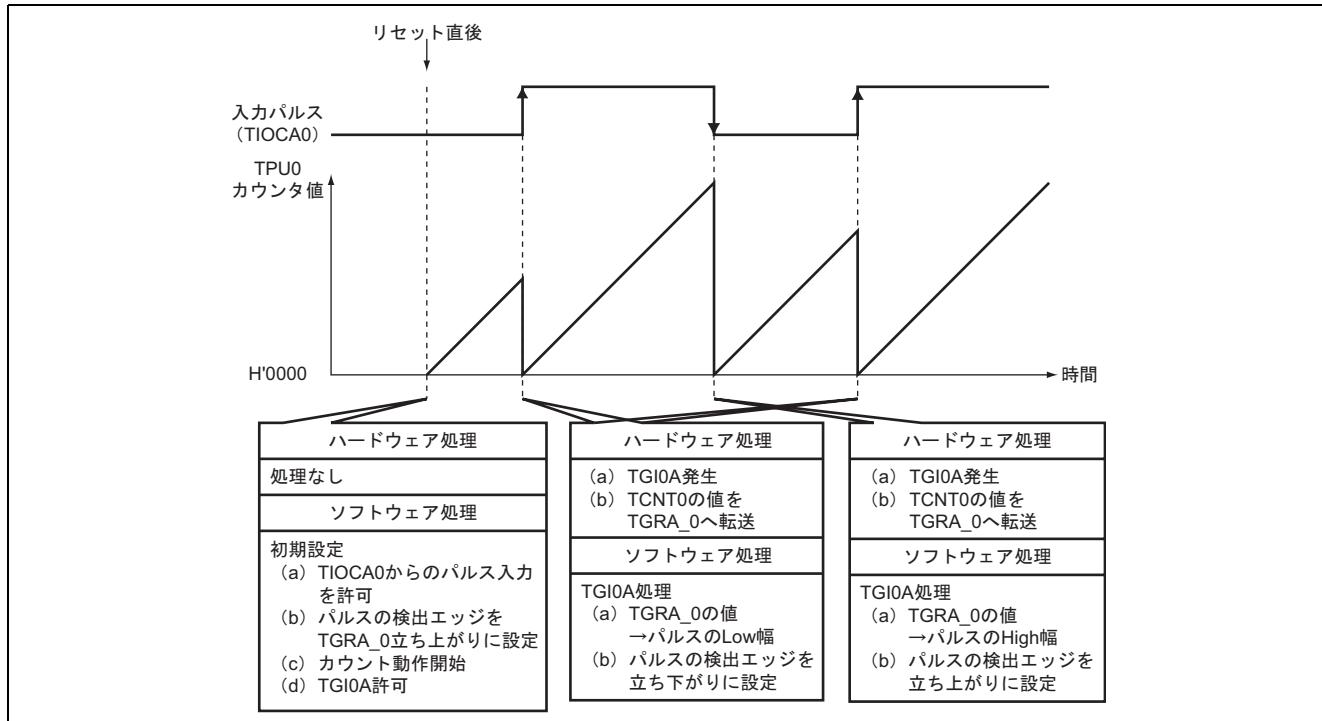


図 3 パルス幅測定動作原理

4. ソフトウェア説明

(1) モジュール説明

モジュール名	ラベル名	機能
メインルーチン	PWHLMN	TPU および RAM の初期設定を行う
パルスの High および Low 幅測定	PWHL1	TGIOA により起動し , TGRA_0 の値からパルスの High 幅および Low 幅を測定し , RAM に設定する

(2) 引数の説明

ラベル名	機能	データ長	使用モジュール名	入出力
pwh_hdata	パルスの High 幅に相当するタイマ値を設定する パルスの High 幅は以下の式にて求まる パルスの High 幅 (ns) = タイマ値 × φ 周期 (16MHz 動作時 62.5ns)	unsigned short	パルスの High および Low 幅測定	出力
pwh_ldata	パルスの Low 幅に相当するタイマ値を設定する パルスの Low 幅は以下の式にて求まる パルスの Low 幅 (ns) = タイマ値 × φ 周期 (16MHz 動作時 62.5ns)	unsigned short		

(3) 使用内部レジスタ説明

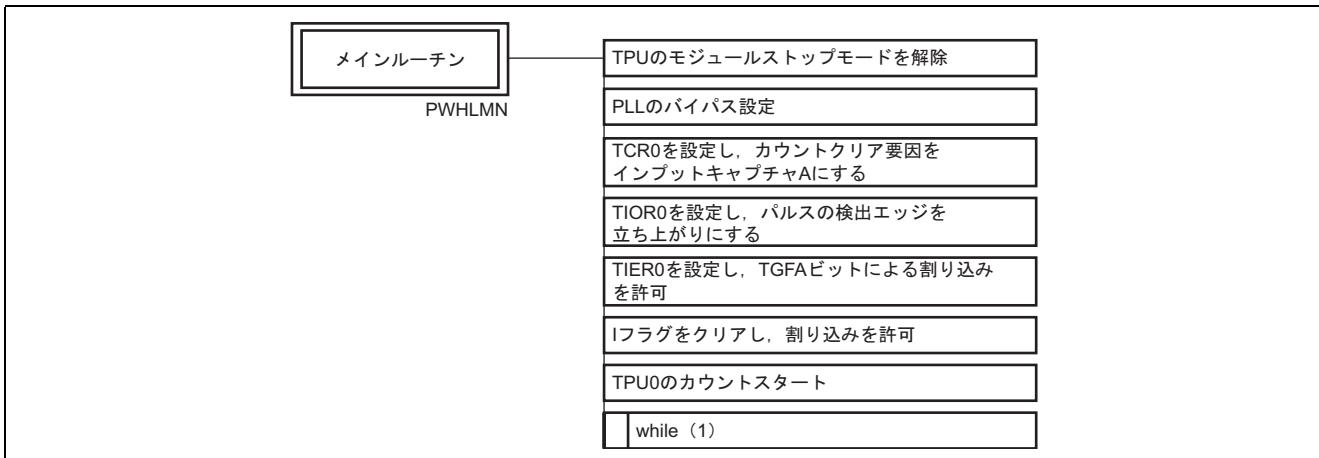
レジスタ名	機能	使用モジュール名
TSTR	タイマカウンタの動作 / 禁止を設定する	メインルーチン
TCR0	TCNT のカウンタクロックの選択 , およびカウンタクリア要因をインプットキャプチャ A に設定する	メインルーチン , パルスの High および Low 幅測定
TIOR0	パルスの立ち上がりおよび立ち下がり検出により TCNT から TGRA_0 への転送を行うように設定する	メインルーチン
TIER0	TGIOA による割り込みを許可する	メインルーチン
TGRA_0	パルスの立ち上がりおよび立ち下がり時の TCNT の値が設定され , この値によりパルスの周期を求める	パルスの High および Low 幅測定
TSR0	インプットキャプチャ A の発生を示す	パルスの High および Low 幅測定
MSTPCR	TPU のモジュールストップモードを解除する	メインルーチン

(4) 使用 RAM 説明

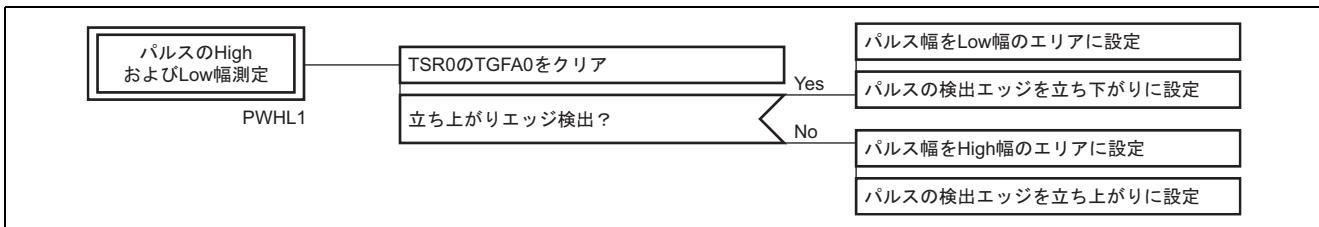
本タスク例では引数以外の RAM は使用していません。

5. PAD

(1) メインルーチン



(2) パルスの High および Low 幅測定



改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2004.03.16	—	

安全設計に関するお願ひ

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。